









Расписание занятий группы М15-306 (М03-872)







ПОНЕДЕЛЬНИК

14:30 — 16:05	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК <input type="checkbox"/> Ф Избранные главы теоретической физики  Маринюк В.В.  К-308 <input checked="" type="checkbox"/> ПР <input type="checkbox"/> Ф Избранные главы теоретической физики  Маринюк В.В.  К-308
---------------	---









ВТОРНИК

08:30 — 10:05	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК <input type="checkbox"/> Ф Военная подготовка (06.09.2016 — 20.12.2016)  ДОТ
10:15 — 16:05	<input checked="" type="checkbox"/> ПР <input type="checkbox"/> Ф Военная подготовка (06.09.2016 — 20.12.2016)  ДОТ
17:05 — 18:40	<input checked="" type="checkbox"/> ЛАБ Компьютерные технологии (06.09.2016 — 22.11.2016)  Подливаев А.И., Карцев П.Ф.  В-118

















СРЕДА

10:15 — 11:00	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Медицинская нанофотоника  Лощенов В.Б.  ФИАН
11:05 — 13:30	<input checked="" type="checkbox"/> ПР Медицинская нанофотоника  Лощенов В.Б.  ФИАН
14:30 — 16:05	<input checked="" type="checkbox"/> ПР Производственная (научно-производственная) практика (26.10.2016 — 21.12.2016)  Переверзев В.Г.  ФИАН

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	<input checked="" type="checkbox"/> ПР Методы диагностики и анализа микро- и наносистем  Юров В.Ю.  ФИАН
10:15 — 11:00	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Методы диагностики и анализа микро- и наносистем  Юров В.Ю.  ФИАН <input checked="" type="checkbox"/> ПР Методы диагностики и анализа микро- и наносистем  Юров В.Ю.  ФИАН
11:55 — 13:30	<input checked="" type="checkbox"/> ПР Методы диагностики и анализа микро- и наносистем  Юров В.Ю.  ФИАН

ПЯТНИЦА

10:15 — 11:50	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Лазеры и их применение  Шнырев С.Л.  В-411 <input checked="" type="checkbox"/> ПР Лазеры и их применение  Шнырев С.Л.  В-411
12:45 — 14:20	<input checked="" type="checkbox"/> ПР Методология исследований и экспериментов (физический семинар)  Каплин В.А.  Э-311
14:30 — 16:05	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Основы ядерных технологий (02.09.2016 — 09.12.2016)  Апсэ В.А.  А-100 <input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Основы ядерного нераспространения и безопасного обращения с ядерными материалами (09.09.2016 — 16.12.2016)  Куликов Е.Г.  А-100
16:15 — 17:50	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Менеджмент и маркетинг (02.09.2016 — 18.11.2016)  Прохоров И.В., Степанова Е.Б., Румянцев В.П.  А-100 <input checked="" type="checkbox"/> ПР Менеджмент и маркетинг (25.11.2016 — 09.12.2016)  Прохоров И.В.  А-100
17:55 — 19:30	<input checked="" type="checkbox"/> ЛЕК Компьютерные технологии (02.09.2016 — 23.09.2016)  Подливаев А.И.  В-118